DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01309464 **Image available**

THIN FILM TRANSISTOR

PUB. NO.:

59-021064 [JP 59021064 A]

PUBLISHED:

February 02, 1984 (19840202)

INVENTOR(s): OSHIMA HIROYUKI

KODAIRA TOSHIMOTO

MANO TOSHIHIKO

APPLICANT(s): SEIKO EPSON CORP [000236] (A Japanese Company or Corporation)

, JP (Japan)

APPL. NO.:

57-074014 [JP 8274014]

FILED:

April 30, 1982 (19820430)

INTL CLASS:

[3] H01L-029/78; H01L-027/12

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD: R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,

MOS)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 244, Vol. 08, No. 103, Pg. 134, May

15, 1984 (19840515)

ABSTRACT

PURPOSE: To enable to largely reduce photocurrent by a method wherein the channel region on a thin film transistor is coated by extending a source electrode or a drain electrode.

CONSTITUTION: The channel region of the transistor is coated with the extended source electrode, therefore no light is incident to the channel region. It is desirable that a gap 17 is as narrow as possible for the light incidence from the gap between the above-mentioned source electrode and the drain electrode. The width of the gap is determined by the limitation of patterning technique. On the other hand, the light incident from the gap 17 is mainly contributed to the carrier production in the drain region 11, therefore hardly participated in the generation of photocurrent. It is because normally the impurity density of the drain

region 11 is very high and the lifetime and mobility of carriers generated are small.

?

(1) 日本国特許庁 (JP)

訂正有り ⑪特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—21064

⑤Int. Cl.³ H 01 L 29/78 // H 01 L 27/12

識別記号 庁内整理番号 7377--5 F 8122--5 F ❸公開 昭和59年(1984)2月2日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

64薄膜トランジスタ

②特

顧 昭57-74014

②出 願 昭57(1982)4月30日

⑩発 明 者 大島弘之

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑫発 明 者 小平寿源

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

@発 明 者 真野敏彦

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

切出 願 人 株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

砂代 理 人 弁理士 最上務

明 級 鲁

発明の名称

背膜トランジスタ

特許額求の範囲

(1) 半導体 薄膜を用い、ソース 電極とドレイン電極とゲート電極を備えた薄膜トランジスタにおいて、前記ソース 電極あるいは前記ドレイン電極のうち一方を延長することにより、前記 薄膜トランジスタのチャネル領域を被覆したことを特徴とする薄膜トランジスタ。

発明の静細な説明

本発明は光電流を低減させる構造を有する半導・ ・ 体薄膜トランジスタに関する。

近年、絶録基板上に静膜トランジスクを形成する研究が活発に行なわれている。この技術は、安 価な絶縁基板を用いて薄形ディスプレイを実現するアクティブマトリックスパネル、あるいは通常 の半導体集積回路上にトランスタなどの能動を 子を形成する三次元集積回路、あるいは安安の能動でで、 を形成する三次元集積回路、あるいは存った。 など、数多くの応用が期待されるものである。 など、数多くの応用が期待されるものでありった。 が本ルに応用した場合を例に取って説明題と、 本発明は薄膜トランジスタの光電流が超過とできる。 という薄膜トランジスタの本質的な特性肉上に関 また。 という薄膜トランジスタの本質的な特性肉上に関

糖膜トランジスタをアクティブマトリックスペ ネルに応用した場合の液晶表示装盤は、一般に を表示装盤は、一般に を表示装盤は、一般に を表示装盤は、一般に を表示装盤は、一般に を表示装盤は、一般に を表示装盤は、一般に を表示装盤と、下側の があるというと を表示された を表示さ を

(1)

--297---

(2

特開昭59-21064 (2)

る。前記薄膜トランジスタ基板の一般的な回路図 を飾1図に示す。

第1図(a)は薄膜トランジスタ基板上の液晶 獣動虫子のマトリックス状配置数である。 図中の 1 で囲まれた倒娘が炎示領域であり、その中に放 **品彫動業子2がマトリックス状に配置されている** 。るは液晶配動素子2へのデータ個号ラインであ り、4は液晶配動業子2へのタイミング信号ライ ンである。液晶彫動紫子2の回路図を第1図())に示す。 5 は弾膜トランジスタであり、データ のスイッチングを行なう。6はコンデンサであり 、データ信号の保持用として用いられる。このコ ンデンサの容量としては、液晶自体の有する容量 と放意に設けたコンデンサの容量を含むが、場合 によっては液晶の容量のみで構成されることもあ る。7は液晶パネルであり、7~1は各液晶膨動 業子に対応して形成された液晶配動電極であり、 7-2は上側ガラスパネルである。

第2図は半導体潜版を用いた従来のBチャネル 薄膜トランジスタの一般的な構造を示す断面図で
(a)

により決定されるため、短時間にデータを完璧に 書き込むことができるように、 薄膜トランツス かけ 電流を流すことができなくては ない。この時の電流 (以下、 0 m 電流という。) は、コンデンサの容量と、 書き込み時間とから 度まり、 その 0 m 電流をクリアできるように 薄膜トランツスタの流すことができる 0 m 電流は、トランツスタの水すことができる 0 m 電流は、トランツスタのサイズ (チャネル 長とチャネル 解 アンツスタのサイズ (チャネル 長とチャネル 解 とに 大きく (依存する。

(3) は、コンデンサに書き込まれたデータの保持や性に関するものである。一般に、書き込む時間とりもはるかに長い時間、潜されなくてはならない。コンデンサの容量は、受け、のアア、のアアを流という。)が流れると、ドレインの配位(すなわち、コンデンサの電位)は急激にソースの配位に近づき、書き込まれたデータ

ある。8はガラス・石英などの絶縁性透明基板、 りは多結晶シリコンなどの半導体薄膜、10は半 導体薄膜中にリンやヒ素などの不純物をドープし で形成したソース領域、11は同じくドレイン領域、12はゲート膜、13はゲート阻極、14は 層面絶縁膜、15はソース電極、16はドレイン 電板である。

このような薄膜トランジスタをアクティブマトリックスパネルに応用する場合、薄膜トランジスタは、液晶に印加する電圧のデータをスイッチングするために用いられ、このとき薄膜トランジスタに要求される特性は大きく次の2種類に分類される。

- (1) 薄膜トランジスタを O B 状酸にした時コン デンサを充電させるために充分な電流を施す ことができこと。
- (4) 海膜トランジスタを O アア状態にした時、 種力、電流が流れないこと。

(1) は、コンデンサへのデータの書き込み特性に関するものである。液晶の表示はコンデンサの電位 (4)

は正しく保持されなくなってしまう。したがって 、Oyg電流はできる限り、小さくしなくてはな Cカレ

館3 図は、第2 図に示した構造を有する薄膜トランジスタの特性を示すグラフである。なお、このデータは本出図人が実験を行なって得られた結果である。このグラフの機動はソースに対するゲ

(5)

特周昭59-21064 (3)

ート電圧 V a a であり、縦軸は ドレイン電流 I b a である。ソースに対する ドレイン電圧 V b m は 4 V である。

図中、 A の実線のグラフは光を照射しない時のドレイン電流(暗電流)を示し、 B の破線のグラフは 1 万ルックスの光を照射した時のドレイン電流を示している。 第 3 図からわかるように、 光を照射することにより 0 B 関流はほとんど増加しないが、 0 B ア 配流は大幅に増加している。 このため、 0 B / 0 B ア 比がとれなくなり、 したがって十分なトランジスタ特性が得られない。

本語明は、このような従来の薄膜トランツスタの欠点を除去するものであり、その目的とするところは、光電流を低減させる標章を有する薄膜トランジスタを提供することである。これを実現するために本語明では、半導体薄膜を用い、ソース電話とドレイン電極とゲート程極を備えた薄膜トランジスタにおいて、前配ソース電話あるいは前記ドレイン電極を延長することにより、前配薄膜トランジスタのチャネル領域を被援したことを特

延長することによりチャネル部を被覆する場合に ついて示したが、ドレイン電極を延長することに よりチャネル部を被覆してもよい。この場合にも 、上述した説明は同様に成立する。

(T)

また本発明では、ソース個域100あの間では、ソース個域110かのでは、チャネルのでは、というでは、チャネを個質でもで、では、カーカーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーカーのでは、

第5図は、第4図に示した構造を有する薄膜トランジスタの特性を示すグラフである。このデータも本出顧が実験を行ない得られた結果である。 程々のバラメータは第3図の場合と関様である。 図中、0の実験のグラフは光を照射しない時のド 徴とする薄膜トランジスタを提供する。以下、図 を参照しつつ、本発明を静しく説明する。

館4図は本発明による薄膜トランジスタの構造 を示す断面図である。図中B~16の意味する内 容は、第2図と全く同様である。第4図からわか るように、トランジスクのチャネル領域は延長さ れたソース包括により被覆されている。したがっ てチャネル領域には全く光が入射しない。ただし ソース電極とドレイン電極の閲覧17からは光が 入射するための、この間瞭はできる嵌り狭いほう が留ましい。その間隙の幅はベォーニング技術の 限界により決定される。 しかし、 開除 1 7 から入 射する光は、主にドレイン領域11におけるキャ リア生成に寄与するため、光電流の発生にはほと んど関与しない。これは、通常、ドレイン領域 11の不純物濃度が非常に高く、発生したキャリ アのライフォイム及び移動度が小さいためである 。したがって館4図に示すような存造を採用する ことにより、光電流の発生を充分小さく抑制する ことができる。なお、第4図では、ソース電極を

(8)

以上、述べたように、本発明は光電流を大幅に 低減せしめるという優れた効果を有する静膜トラ ンジスタを提供するものである。

図頭の簡単な説明

第 1 図 (α) (δ) は薄鱮トランジスタをアクティブマトリックスパネルに応用した場合の一般 的な国路図である。

éd

--299---

(9

持圍昭59-21064 (4)

第2図は半導体制膜を用いたョチャネル潜腹トランジスタの一般的な構造を示す断面図である。

第3図は従来の脊膜トランジスタの特性を示す グラフである。

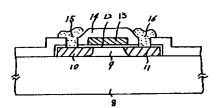
第 4 図は、本発明による薄膜トランジスタの構 遺を示す斯阗図である。

第5図は、本角明による薄膜トランジスタのや 性を示すクラフである。

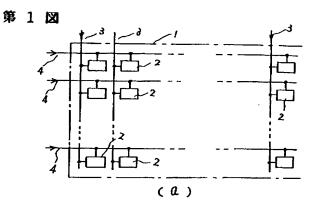
以上

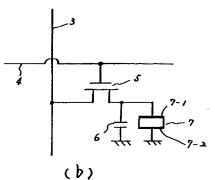
出題人 株式会社静訪特工会 代理人 弁理士 最上 務

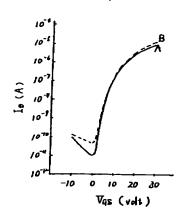
0.0



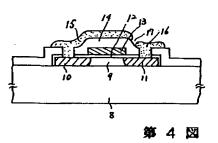
第 2 図



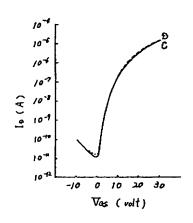




第 3 図



特温昭59-21064(5)



第 5 図

1- 26.3

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 57 年特許願第 74014 号(特開昭 59-21064 号, 昭和 59 年 2 月 2 日 発行 公開特許公報 59-211 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 7 (2)

I	nt. C	1.	識別記号	庁内整理番号
//	H 0 1 L H 0 1 L	29/78 27/12		8 4 2 2 - 5 F 7 5 1 4 - 5 F

手 統 補 正 書

- 1. 発明の名称を以下の如く補正する。 「被晶表示装置」
- 2. 特許請求の範囲を別紙の如く補正する。
- 3. 明細書中、第10頁第15行目「ある。」を 以下の如く補正する。

「ある。

手桡補正審 (自発)



平成元年4月24日

特許庁長官 吉田 文般 殿

1、事件の表示

2. 発明の名称

液晶表示装置

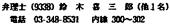
3. 補正する者

事件との関係 出願人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (236) セイコーエブソン株式会社 代表取締役 中 村 団 也

4. 代 理 人

〒 163 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 セイコーエブソン株式会社内





5. 補正により増加する発明の数

0

補正の対象
 明線書(発明の名称、特許請求の範囲、発明の詳細な説明)

7. 補正の内容

別紙の通り

昭和60年11月14日名蘇及び住所変更済(一語) 1. 4.25 直部第三百

特許請求の範囲

一対の基板内に液晶が封入され、該基板の一方の基板上に設けられた画案電極、接画素電極に接続され、該基板上に設けられてなる薄膜トランジスク、核薄膜トランジスクのゲート電極に接続されてなる走査信号線、該薄膜トランジスタのソース電極に接続されてなるデータ信号線を有する液晶表示装置において、該薄膜トランジスタのチャンネル領域は、核ソース電極配線を延長した延長配線により被覆されてなることを特徴とする液晶表示装置。